Приложение 2  
к Правилам присвоения  
ученых званий  
(ассоциированный профессор  
(доцент), профессор)

Список

публикаций в международных рецензируемых изданиях

**Балтабекова Асхата Секербаевича**

Идентификаторы автора:

Scopus Author ID: 35193461600

Web of Science Researcher ID G-1823-2014

ORCID: 0000-0001-8829-2527

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название публикации | Тип публикации (статья, обзор и т.д.) | Наименование журнала, год публикации (согласно базам данных), DOI | Импакт-фактор журнала, квартиль и область науки\* по данным JournalCitationReports (ЖорналЦитэйшэнРепортс) за год публикации | Индекс в базе данных WebofScienceCoreColle ction (Веб оф Сайенс Кор Коллекшн) | CiteScore (СайтСкор) журнала, процентиль и область науки\* по данным Scopus (Скопус) за год публикации | | ФИО авторов (подчеркнуть ФИО претендента) | Роль претендента (соавтор, первый автор или автор для корреспонденции) |
| 1 | Effect of the TiO2 electron transport layer thickness on charge transfer processes in perovskite solar cells | Статья | Physica B: Condensed Matter. –2023. –Vol.659. – P. 414784  https://doi.org/10.1016/j.physb.2023.414784 | SJR 2023 - 0.492SNIP 2023 – 0.8022023IF 2.9 Квартиль: Physics, condensed matter – Q2 SJR 2024 - 0.506SNIP 2024 – 0.862 | - | CiteScore 2023 - **4.9**    **Ph ysics and Astronomy**  *Condensed Matter Physics* - **67**  **Engineering**  *Electrical and Electronic Engineering* - **66**  **Materials Science**  *Electronic, Optical and Magnetic Materials* – **65**  CiteScore 2024 - **5.0**  **Physics and Astronomy**  *Condensed Matter Physics* - **68**  **Engineering**  *Electrical and Electronic Engineering* - **69**  **Materials Science**  *Electronic, Optical and Magnetic Materials* – **63** | | Mukametkali T.M.,  Ilyassov B.R, Aimukhanov A.K.,  Serikov T.M.,  **Baltabekov A.S.,**  Aldasheva L.S., Zeinidenov A.K. | **соавтор** |
| 2 | The role of annealing temperature on the optical and electrical transport properties of NiOx films | Статья | Optical Materials. –2024. –Vol.151. – P. 115398  https://doi.org/10.1016/j.optmat.2024.115398 | SJR 2023 - 0.647SNIP 2023 – 0.8942023IF 3.8 Квартиль:  Materials science, multidisciplinary – Q2  Optics – Q1  **SJR 2024 - 0.699**  **SNIP 2024 – 0.953** | - | | CiteScore 2023 - **6.6**  **Materials Science**  *Electronic, Optical and Magnetic Materials* - **76**  **Engineering**  *Electrical and Electronic Engineering* - **76**  **Physics and Astronomy**  *Atomic and Molecular Physics, and Optics* - **74**  CiteScore 2024 - **6.8**  **Materials Science**  *Electronic, Optical and Magnetic Materials* - **76**  **Engineering**  *Electrical and Electronic Engineering* - **80**  **Physics and Astronomy**  *Atomic and Molecular Physics, and Optics -* **76** | Beisembekov M.K., Omarbekova G.I.,  Tazhibayev S.K.,  Aimukhanov A.K.,  **Baltabekov A.S.,**  Ziyat A.Z.,  Zeinidenov A.K. | **соавтор** |

И.о. декана физико-технического факультета Т.М. Сериков